



Club de CCM Forum Labo 28 mars 2018

Amélie HAVARD

L'HPTLC-MS, un outil incontournable sur un site de production de principes actifs pharmaceutiques

Sommaire



- Présentation d'Oril Industrie et des Spécialités Analytiques
- Mise en place du couplage TLC/HPTLC-MS
- Différentes applications sur des produits en développement à ORIL
- Conclusion



ORIL Industrie





2 sites de production

- Bolbec
- Baclair



800 collaborateurs



20 principes actifs et 150 intermédiaires

50 ans d'expérience en chimie fine







ORIL Industrie

Production



Réacteurs de 10 L à 10 000 L

Centre de Recherche Industriel



170 collaborateurs

Process et développement analytique Production pilote Réglementaire

- Développement Chimique
- Développement Analytique
- Pilote
- Spécialités



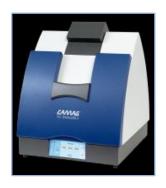
- Purifier des intermédiaires de synthèse
- Purifier des lots de PA destinés à des études toxicologiques, galéniques et cliniques
- Isolement des impuretés d'intérêts
- Produire des lots de référence de PA ou d'impuretés

1) Evaluation



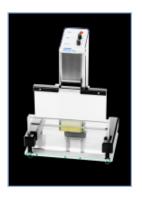












2) Mise au point



Colonne 50 mm de diamètre (Novasep)

3) Production



Colonne 200 mm de diamètre (Novasep)



Colonne 110 mm de diamètre (Novasep)



Colonne 450 mm de diamètre (Novasep)



A venir ...



SMB 80 mm (Novasep)



SFC 80 mm (Novasep)



Evaporateur à film mince (France Evaporation)



- Identification par RMN et/ou MS de tous les intermédiaires de synthèse et PA
- Identification d'impuretés d'intérêts
- Développement de l'analyse quantitative par RMN en 1D et 2D



Xévo G2S Q-TOF (Waters)



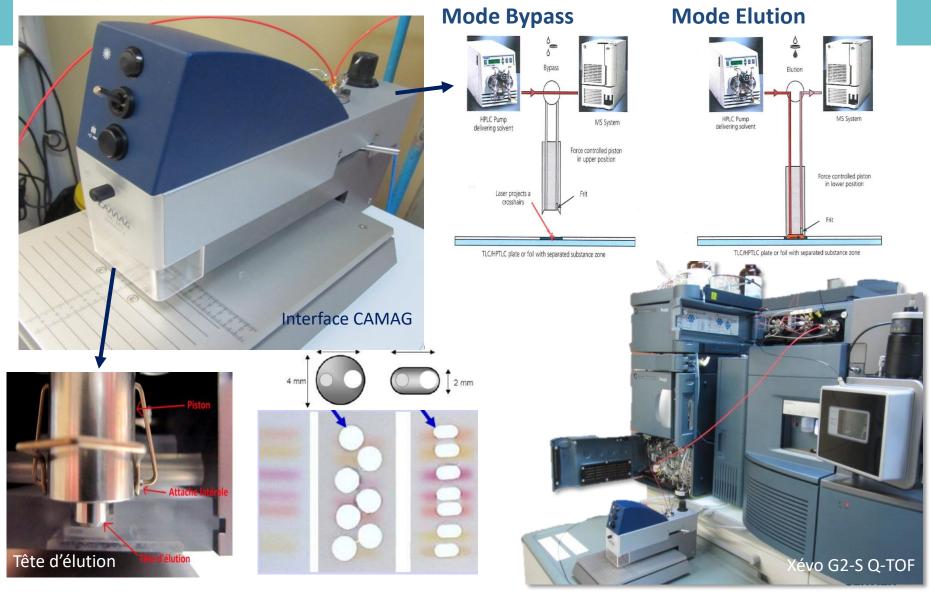
Q Exactive + (Thermo Scientific)



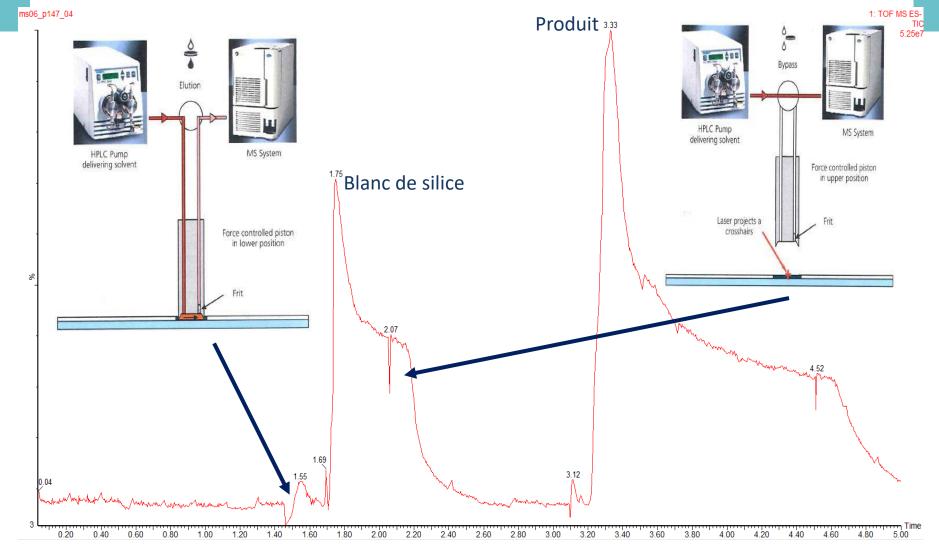
RMN 400 MHz (Bruker)



L'interface



Déroulement d'une analyse



Contexte

 $A + B \longrightarrow C$

- Lot de C en dérive car rendement très faible par rapport à l'historique
- Volonté de récupérer le composé C dans le milieu réactionnel (MR) 62 kg
- Identification des différentes impuretés

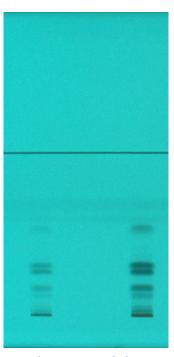
Optimisation plaque HPTLC

Plaque HPTLC Si60 F254s MERCK 20×10 cm

10 g/L, volume : 1 μ L et 3 μ L

50/50 MCH/AcOEt

Révélation: UV 254 nm

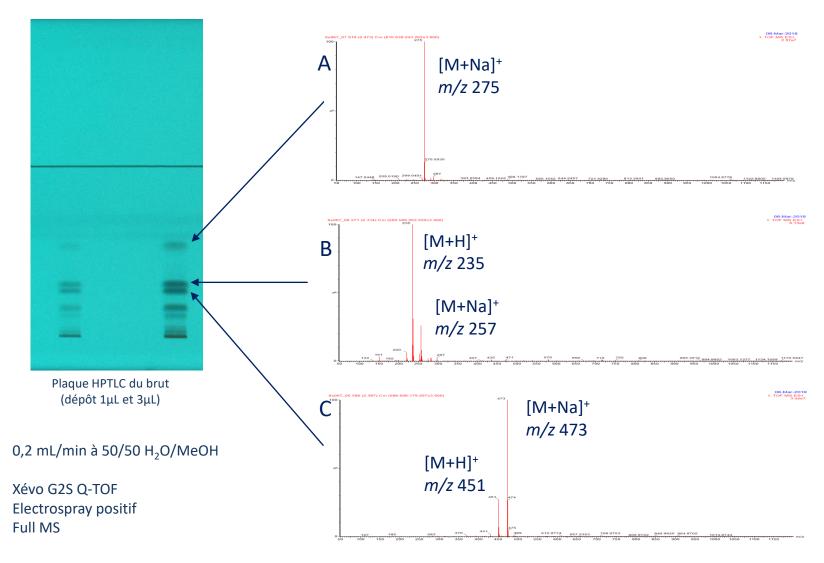


Plaque HPTLC du brut



Analyse par HPTLC-MS





Exemple d'application 1

A + B

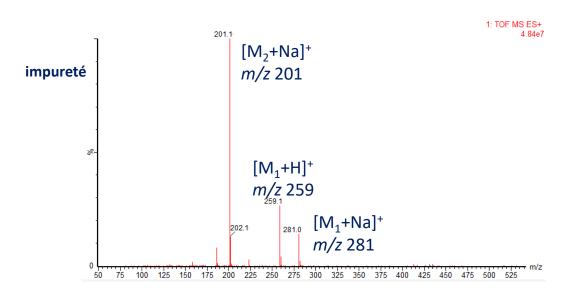
$\mathsf{C} \longrightarrow$

Analyse par HPTLC-MS



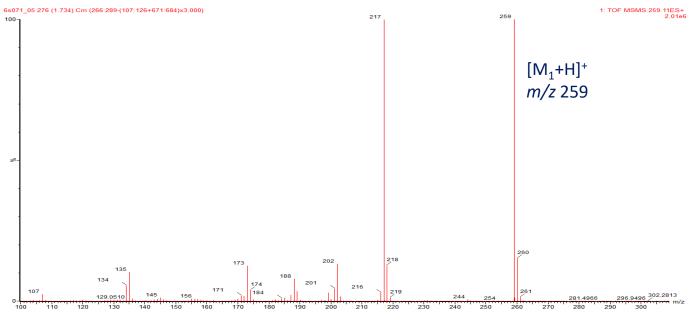
Plaque HPTLC du brut (à gauche) et de composé D (à droite)

0,2 mL/min à 50/50 H₂O/MeOH Xévo G2S Q-TOF Electrospray positif Full MS





Analyse par HPTLC-MS/MS de l'impureté



Spectre MS/MS de l'ion m/z 259

0,2 mL/min à 50/50 H₂O/MeOH

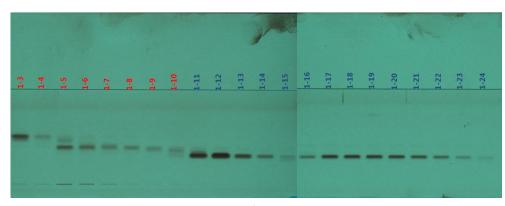
Xévo G2S Q-TOF Electrospray positif MS/MS avec une rampe d'énergie de collision 10 à 40 V



Transposition TLC à la production sur colonne



Colonne 450 mm de diamètre (Novasep)



Suivi purification

Gains

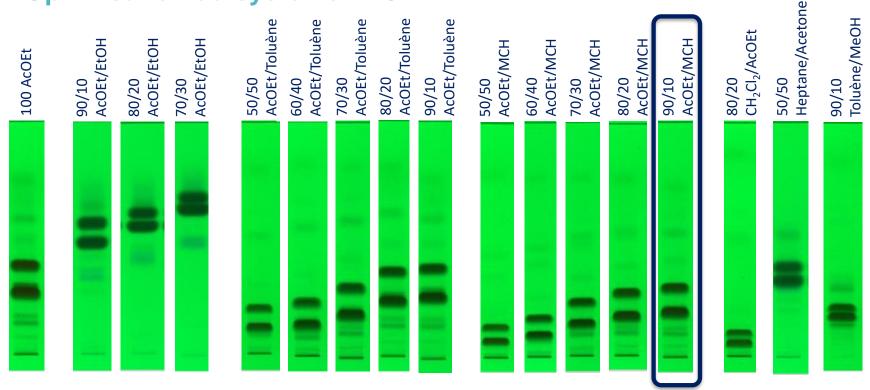
- Récupération de 6 kg de composé C : gain 45 k€
- Récupération de 26 kg de composé A : gain 195 k€



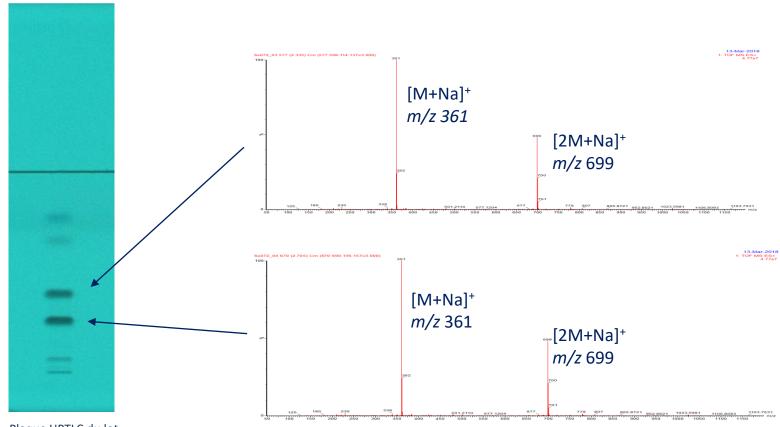
Contexte

- Purification d'un PA pour obtenir une pureté en isomère Z > 99 %, une teneur en isomère E < 1 % et autres impuretés < 0,15 %
- Recherche du produit cible
- Identification des différentes impuretés

Optimisation du système TLC



Analyse par HPTLC-MS



Plaque HPTLC du lot

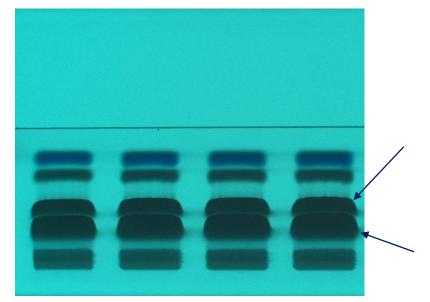
Plaque HPTLC Si60 F254s MERCK 10×10 cm 10 g/L, volume : 1 μ L 90/10 AcOEt/MCH

Révélation: UV 254 nm

0,2 mL/min à 50/50 H₂O/MeOH Xévo G2S Q-TOF Electrospray positif Full MS



Analyse par HPTLC-RMN



Plaque HPTLC du lot

Plaque HPTLC Si60 F254s MERCK 20×10 cm

100 g/L, volume : 15 μL 90/10 AcOEt/MCH Révélation : UV 254 nm

0,2 mL/min à 100 % MeOH

Mise à sec

Tube RMN : $CDCl_3 + NaOH$

CONFIDENTIAL DATA

Spectre ¹H obtenu pour l'isomère E

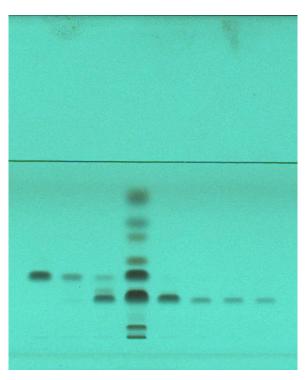
CONFIDENTIAL DATA





Transposition et optimisation du système

1ère purification



Suivi purification

Plaque HPTLC Si60 F254s MERCK 10×10 cm 90/10 AcOEt/MCH Révélation : une nuit à l'iode + éclairage à 254 nm

2^{ème} purification



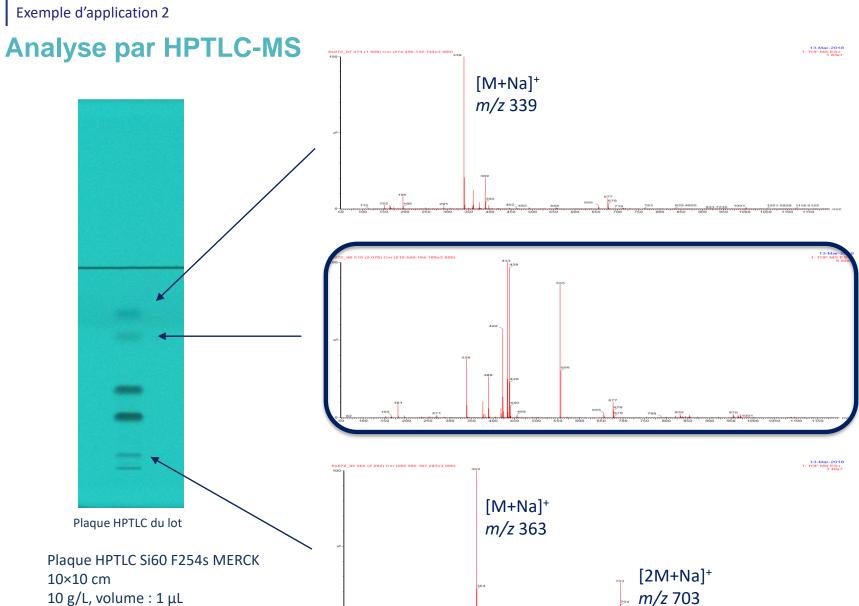
Plaque TLC du brut

Plaque HPTLC Si60 F254s MERCK 10×10 cm 95/5 CH2Cl2/EtOH Révélation : UV 254 nm

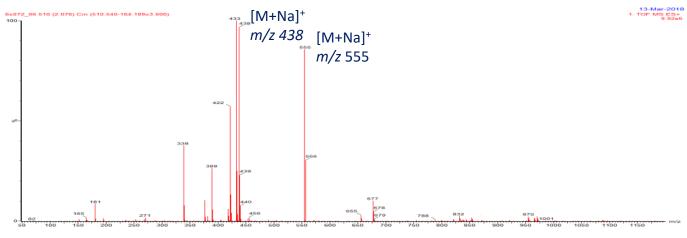


90/10 AcOEt/MCH Révélation: UV 254 nm

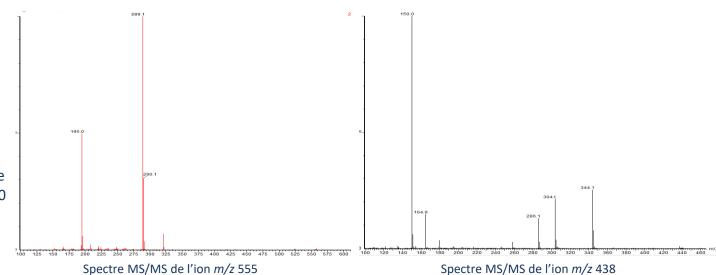
SERVIER



Analyse par HPTLC-MS/MS sur l'une des impuretés



Spectre full MS de l'impureté



Xévo G2S Q-TOF ESI + MS/MS avec une rampe d'énergie de collision 40 à 60 V



Conclusion

- L'interface est facilement transportable
- Couplage simple à mettre en œuvre
- Non limité par les solvants de mise en solution
- Technique complémentaire à l'HPLC-MS
- Gain de temps pour le développement d'une nouvelle entité chimique

Continuer à promouvoir la technique

20 ans Club de CCM

Merci pour votre attention



Merci Pierre de nous avoir transmis ta passion, qui nous dépanne dans bien des situations!

